PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-063213

(43)Date of publication of application: 09.03.1989

(51)Int.CI.

H01B 12/06

C30B 29/22 H01L 39/12

(21)Application number : **62-220902**

(71)Applicant: FU.

FUJIKURA LTD

(22)Date of filing:

03.09.1987

(72)Inventor: KONO TSUKASA

SADAKATA NOBUYUKI

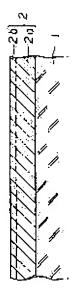
AOKI SHINYA NAKAGAWA MIKIO

(54) HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTIVE MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To have a sufficient film thickness and large current capacity and to improve manu facture effectiveness by composing the captioned material with a first superconductive layer belonging to a specific system and is formed by a molecular beam epitaxy method, and a second superconductive layer belonging to a specific system and is formed by a sputtering method on the first layer.

CONSTITUTION: A high temperature superconductive material 2 belonging to an oxide system and having two-layer structure is formed on the substrate 1 surface. A first superconductive layer 2a is formed by using a molecular beam epitaxy device in the first process, and a second superconductive layer 2b is formed by using a sputtering device in the second process. A conductor belonging to an A-B-C-D system is used as an oxide superconductor, for instance in the case of an oxide superconductor belonging to a Y-BaCu-O system, the following formula, Y:Ba:Cu:O=1:2:3:(7-δ), is applied and δ is made to have the range of 0≤δ≤5. Even a thick layer can be formed for a short time because the first superconductive layer made to a substrate layer is formed by the molecular beam epitaxy method, and a surface current part when electric current is flowed can be sent to the second superconductive layer having high current



density since the second superconductive layer, having high current density and formed by the sputtering method, is formed on the first superconductive layer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-63213

(3) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)3月9日

H 01 B 12/06 C 30 B. 29/22 H 01 L 39/12

ZAA ZAA ZAA 8623-5E Z-8518-4G C-8728-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

19代

理

人

高温超電導材

弁理士 志賀

到特 願 昭62-220902

正武

❷出 願 昭62(1987)9月3日

⑦発 明 者 泂 野 宰 ⑫発 明 者 定 方 伸 行 砂発 明 者 雸 木 伸 哉 勿発 明 者 中川 三紀夫 願 藤倉電線株式会社 ⑦出 人

東京都江東区木場1丁目5番1号 藤倉電線株式会社内 東京都江東区木場1丁目5番1号 藤倉電線株式会社内 東京都江東区木場1丁目5番1号 藤倉電線株式会社内 東京都江東区木場1丁目5番1号 藤倉電線株式会社内

東京都江東区木場1丁目5番1号

外2名

明細音

1. 発明の名称

高温超证事材

2. 特許請求の範囲

A -B - C - D 系

(ただし、AはY、Sc.La、Yb.Er、Ho、Dy等の 周期律表 III a族元素のうち 1 種以上を示し、 B は Sr.Ba、Ca等の周期律表 II a族元素のうち 1 種以 上を示し、 C は C u、Ag、A uなどの周期律表 I b族 元素のうち C u あるいは C u を含む 2 種以上を示し、 D は O、S、Se等の周期律表 VI b族元素および F. C 1、Br等の周期律表 VI b族元素のうち O を含む I 種以上を示す。)の高温超電導材であって、

分子線エピタキシー法により形成されたA-B-C-D系の第1の超電準層と、この第1の超電準 圏上にスパッタリング法により形成されたA-B-C-D系の第2の超電導層とからなることを特徴 とする高温超電導材。

3. 発明の詳細な説明

「 産業上の 利用 分野 」

この発明は、ジョセフソン素子や超電導記憶素 子等の超電導デバイス、あるいは、超電導マグネット用コイルなどとして使用可能な高温超電導材に 関するものである。

「 従来の技術 」

最近に至り、常理事状態から超型事状態に避移する臨界温度(Tc)が液体窒素温度以上の高い値を示す酸化物系の超電導体が種々発見されつつある。そして、このような酸化物系の超電導体は、液体ヘリウムで冷却する必要のあった従来の合金系あるいは金属間化合物系の超電導体に比較して格段に有利な冷却条件で使用できることから、実用上極めて有望な超電導材料として種々の研究と開発がなされている。

ところで、このような酸化物系の超電等体における臨界温度や臨界電流密度(Jc)は、製造方法、製造条件などの種々のファクターにより極めて大きく変動することが知られている。そして現在のところでは、スパックリング法、分子線エピタキ

シー(MBE)法等の お腹形成手段により 形成された超電事体が比較的良好な超電事特性を発揮することが知られている。

「 発明が解決しようとする問題点 」

ところで、スパッタリング法を用いた製造方面で、スパッタリング法を用いた製造のの性の良好な結晶構のの高いの理解を生成できるために、電子るが、この方法を関連のようなには製造では、十分なる関するのでは、十分なる関するのでは、大きくなるとは極めて、スパッタリングはによって成蹊するのでまたないを生くすることができないのののでは、い間がある。

なお、前述の成陵速度の点において具体例を示すならば、スパッタリング法によって基板上に生成させたYBa゚Cu゚O・-×の組成の酸化物超電導体の臨界温度は92.5 Kを示し、臨界電流密度(基板の板面に平行な方向の電流密度)は1×10°A

BはSr.Ba.Ca等の周期律表Ⅱa族元素のうち1程以上を示し、CはCu.Ag.Auなどの周期律表Ⅱ 「b族元素のうちCuあるいはCuを含む2種以上を示し、DはO.S.Se等の周期律表Ⅵb族元素およびF.Cl.Br等の周期律表Ⅶb族元素のうちOを含む1種以上を示す。)の高温超電導材であって、分子線エピタキシー法により形成されたA-B-C-D系の第1の超電導層と、この第1の超電導層に被覆され、スパッタリング法により形成されたA-B-C-D系の第2の超電導層とからなるものである。

「作用」

下地間となる第1の超電専閥は分子線エピタキシー法で生成されるために厚いものであっても短時間で形成され、その上にスパッタリング法で生成された高電流密度の第2の超電導層が形成されるために、電流を流した場合の表面電流分を高電流を度の第2超電導層に流すことができるとといい向上する。

/cm*程度であるが、この酸化物超電導体からなる 厚き 1 μmの薄膜をスパッタリング法により生成 するためには、約10時間もの処理時間を要した。

一方、分子線エピタキシー法は、前述のスパークリング法よりも成別速度を速くすることが可能であってミクロンオーダー厚の超電視路の製造されたの方法により製造された超電球局より若干低い超電球特性を示すために、 膜下を厚くした場合でも電流容量を十分に確保できない問題がある。

本発明は、前記問題に鑑みてなされたもので、スパッタリング法と分子級エピタキシー法のそれぞれの長所を生かし、十分な腹厚を有し、 選流容 最が大きいとともに、 製造効率も高い高温超電導材を提供することを目的とする。

「問題点を解決するための手段 」

本発明は、前記問題点を解決するために、 A -B - C - D 系 (ただし A は Y , S c, L a, Y b, E r, H o, D y 等の 周期 律表 Ⅲ a 族 元 素 の う ち 1 種以上を 示 し、

以下に本発明を更に詳細に説明する。

第1図は、この発明の酸化物系の高温超電野材の一例を示すもので、図中符号 1 は基体である。この基体 1 の表面には、 2 層構造の酸化物系の高温超電遊材 2 が形成されている。この高温超電遊材 2 は、分子線エピタキシー法により形成された第1の超電導際 2 aと、スパッタリング法により形成され第1の超電源際 2 aより薄い第2の超電導際 2 bとから構成されている。

次に、このような高温超電導材2の形成方法の 一例について説明する。

り、更にはチタン酸ストロンチウム(SrTiOs)、アルミナ(Al.Os)、シリコン(Si)、シリカ(SiOs)、ニオブ酸リチウム(LiOs)、サファイア、ルビー等の結晶材料などが好適に用いられる。

次に、このような基体!の表面に2層相違の酸化物系の高温超遅遅材2を形成する。この例の高温超距避材2の形成工程は、2つの工程からなっている。

第1の工程では、分子線エピタキシー装置を用いて第1の超难専暦2aを形成し、第2の工程では、スパッタリング装置を用いて第2の超電専籍2bを形成する。

第1の工程で用いる分子線エピタキー装置は、 真空状態で蒸発顔(分子線顔)から飛散させた分子 や原子を反応させて基仮上にエピタキシャル成長 させるもので、この分子線エピタキシー法により 形成すると、スパッタリング法により成度する場合 合に比較して成額速度を向上させることができ、 厚い超電導層2aを短時間で製造できる効果があ る。なお、反応時の前記基体1の温度は、600

≤5の粒囲とされる。

そして、前述のような第2の工程により形成された第2の超進導局2bは、その額厚が小さいものであるが、結晶の配向性が良好なことから特に高い臨界電流密度を示すものとなる。

以上のように形成された高温超電導材2は、必

~1000℃程度が好ましい。また、この工程では、予め酸化物超飛遊体の種類、組成などに応じて複数の議発減を用意する必要がある。この嫉免 頭は、酸化物超電遊体を構成する元素を含む材料、 あるいは、この材料と前紀酸化物超電源体との混合材料などを仮焼、焼結するなどして得ることが できる。

なお、前記のような酸化物超電導体としては、A-B-C-D系(ただしAは、Y.Sc.La,Ce.Pr.Nd.Pa,Sa,Eu,Gd.Tb.Dy,Ho.Er.Ta,Yb.Luなどの周期律表Ⅱa族元窯のうち 1 種あるいは2 種以上を示し、BはSr.Ba,Ca,Be.Ma,Raなどの周期律表Ⅱa族元窯のうち 1 種あるいは2 種以上を示し、DはO.Se,Te.Poなどの周期律表 Vb.b族元素およびF.Cl.Br.I.Atなどの周期律表 Vb.b族元素およびF.Cl.Br.I.Atなどの周期律 上を示す)のものが用いられる。なお、この酸化物超電導体の各個成元素の組成は、例えば、Y-Ba:Cu:O=1:2:3:(7-δ)とされ、δは0≤δ

要に応じて酸素ガスを含む雰囲気中で無処理することが好ましい。この無処理は、400~1000で程度の温度において1~100時間程度加熱することで行う。このような無処理により、高温超電源体2内の各線成元泉が更に十分に反応しめうことから、高温超電源材2の超電源特性の向上を計ることができる。

以上のように製造された高温超程導材2は、膜内の大きな第1の超電専路2aの上に、上地路として高路界電流密度の第1の超電導器2aを形成しているので、全体として高温超電導材2に電流を流した場合、その確流の大半の表面電流分が高路界であるできる。 現である。即ち、高温超電導材2に電流を流れるできる。即ち、電響器2b内を流れるになから高温超電導材2の全体でより多くの電流を流すことができる。

なお、無処理時の雰囲気には、酸素ガス以外に、 S.Seなどの周期律表 VI b族元素のガスまたは下、 C1.Brなどの周期律表 VI b族元素のガスを含める

 \Box

特開昭64-63213(4)

「実施例」

厚さ 0 . 5 mm、幅 2. mmの 組からなるテープを M B E 装置に装着し、 Y . O , と (B ao. a S ro. s) O . と C u (O o. s s F o. o s) の 蒸発顔を用い Y . (B ao. s S ro. s) . C u . (O o. s s F o. o s) . - x の 組成であって、 厚さ 1 . 5 μ mの 第 1 の 超 電 導層を テープ上に 形成 した。 次のこのテープを 高 周 波 スパッタリング 装置に装着し、 Y . (B ao. s S ro. s) . と C u . (O o. o s F o. o s) . - x の 組成に なるように 作成された ター ゲットを用いて厚さ 0 . 2 μ mの 第 2 の 超 電 導層を 前記第 1 の 超 電 導層上に 形成して厚さ 1 . 7 μ mの

理事問とスペックリング語のは、 はいのでは、 はいのではいのでは、 はいのでは、 は

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す斯面図である。

1 基体、 2 高温超電導材、

2 a……第1の超電導層、

2 b……第2の超磁導層。

出願人 藤倉准線株式会社

高温超世界材を得た。

この後に、酸素芽類気中において 9 0 0 ℃で 1 時間加熱する熱処理を行って高温超電導材の最終 製品を得た。この高温超電導材は、

您引温度(Tc)

93.2K

四界電流密度(Jc)

3,5 × 10 5 A / cm²

(77Kにおいて)

を示した。

なお、厚さ 1 . 7 μ ■の超低群暦を分子線エピタ キシー法で製造した場合、この超低遅薄膜は

臨界温度

93.1K

四界元流密度

1 . 5 × 1 0 * A / cm2

(11 Kにおいて)

を示した。従って分子線エピタキシー法のみにより製造された超位率層は本発明の高温超電導材に比較して臨界確流密度が 1/2 以下に低下してしまうことが判明した。

「発明の効果」

以上説明したように本発明の高温超電導材は、 分子線エピタキシー法により形成された第1の超

第1図

